物理学报 Acta Physica Sinica

Chinese Physical Society



偏振对飞秒激光辐照 LiF 晶体的影响 王承伟 赵全忠 张扬 王关德 钱静 鲍宗杰 李阳博 柏锋 范文中

Influence of polarization on irradiating LiF crystal by femtosecond laser

Wang Cheng-Wei Zhao Quan-Zhong Zhang Yang Wang Guan-De Qian Jing Bao Zong-Jie Li Yang-Bo Bai Feng Fan Wen-Zhong

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 205204 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.205204 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.205204 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I20

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

铷原子耦合光频率近共振时的电磁感应透明

Electromagnetically induced transparency in a near-resonance coupling field 物理学报.2015, 64(15): 154208 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.154208

基于数字相干叠加的相干光正交频分复用系统中光纤非线性容忍性研究

Fiber nonlinearity tolerance research of coherent optical orthogonal frequency division multiplexed system based on digital coherent superposition 物理学报.2015, 64(14): 144203 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.144203

有源环形谐振腔辅助滤波的单模光电振荡器

Single mode optoelectronic oscillator assisted by active ring resonance cavity filtering 物理学报.2015, 64(4): 044202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.044202

MoS₂纳微薄膜激光非线性透射的调控研究

Research on the controllable nonlinear laser transmission properties of MoS₂ nano-micron film 物理学报.2015, 64(3): 034214 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.034214

超短超强激光导引及对电子加速的影响

Ultra-short ultra-intense laser guiding and its influence on electron acceleration 物理学报.2012, 61(16): 165201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.165201

偏振对飞秒激光辐照LiF晶体的影响*

王承伟¹⁾²⁾³⁾ 赵全忠^{2)†} 张扬²⁾ 王关德²⁾ 钱静²⁾ 鲍宗杰²⁾ 李阳博²⁾ 柏锋²⁾ 范文中²⁾

1)(同济大学物理科学与工程学院,上海 200092)

2) (中国科学院上海光学精密机械研究所, 强场激光物理国家重点实验室, 上海 201800)

3) (中国科学院大学, 北京 100049)

(2015年3月16日收到;2015年5月27日收到修改稿)

飞秒激光聚焦到LiF晶体内部,晶体的加工形貌随偏振改变.实验表明,偏振方向平行于 (110) 晶向时, 加工起点到表面的距离是 (100) 偏振下的 1.08 倍;而 (110) 偏振下加工终点到表面的距离是 (100) 偏振下的 1.01 倍.为了解释加工形貌的偏振依赖,建立了逆韧致辐射、雪崩电离和无辐射跃迁的模型,首先,价带电子 通过强场电离和雪崩电离,从激光中吸收能量跃迁到导带,该过程用电子密度演化方程和傍轴非线性薛定谔 方程描述,求解方程得到导带电子密度;其次,导带电子通过无辐射跃迁过程释放能量给晶格,由能量守恒计 算出晶格温度沿激光传播方向的分布;最后,晶格温度超过熔点以上的区域被加工.模拟结果显示,(110) 偏 振下加工起点到表面的距离是 (100) 偏振下的 1.03 倍,而 (110) 偏振下加工终点到表面的距离是 (100) 偏振下 的 0.981 倍,与实验结果基本一致.虽然 Z 扫描技术测量的非线性折射率随偏振方向变化,但是非线性折射率 的变化趋势与实验结果相反.模拟和实验证明逆韧致辐射导致加工形貌随偏振变化.

关键词: 逆韧致辐射, 无辐射跃迁, 雪崩电离, 非线性折射率 **PACS:** 52.38.Hb, 42.65.-k, 52.50.Jm, 52.38.Mf

DOI: 10.7498/aps.64.205204

1引言

飞秒激光脉宽短因而光强大,电介质受到飞秒 激光的作用,诱导出色心、金属纳米粒子、波导、纳 米光栅以及微孔洞等微纳结构^[1-6].偏振对激光加 工具有重要影响,涉及的光学机理包括线性与非线 性光学.本文选择线性折射率各向同性的立方晶体 LiF 作为研究对象,但实验表明LiF 晶体的加工形 貌随偏振变化,因此该现象是线性光学以外的因素 引起的.

非线性光学过程包括自聚焦、强场电离、逆韧 致辐射和雪崩电离,其他物理过程包括无辐射跃 迁、冲击波和库仑爆炸等^[3,7-10].飞秒激光辐照电 介质,首先发生的是强场电离,主要发生在100 fs 内^[9],价带电子通过强场电离,即多光子电离或者

隧道电离跃迁到导带. 其次发生的是逆韧致辐射 和雪崩电离,各种电离在电介质内诱导出色心,可 应用在玻璃彩色内雕、色心激光器中[5,11].激光辐 照电介质,多光子电离和雪崩电离形成的等离子体 密度超过临界值时, 电介质被光学击穿并形成微通 道^[12].再次发生的是库仑爆炸,库仑爆炸是电介 质中的电子被电离后,带正电的原子相互排斥^[10], 电子在线偏光作用下振荡,库仑力与偏振有关.由 于表面原子受周围原子的束缚少,因而在表面能 够观察到库仑爆炸 [7]. 但是电介质内部原子受到 周围原子的束缚,即使原子被电离,也停留在原来 的位置, 难以发生库仑爆炸. 随后发生的是无辐射 跃迁,导带电子通过无辐射跃迁回到价带,将能量 传递给晶格. 最后发生的是晶格温度升高, 融化并 气化产生冲击波,向外膨胀形成空洞.投影摄像技 术观察到冲击波沿球面扩张,根据不同时间下的冲

* 国家重点基础研究发展计划(批准号: 2011CB808103)和国家自然科学基金(批准号: 61178024, 11374316)资助的课题.

© 2015 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通信作者. E-mail: zqz@siom.ac.cn

击波前沿位置, 计算出扩张速度、单位体积的质量 和压力^[13]. 抽运探测实验表明, 0.5—2.0 ps 内能够 观察到空洞^[9], 冲击波压力与空洞结构柱面对称. 虽然冲击波可创造 100 GPa 量级的高压, 使晶体从 常温下的面心立方经过相变成为高压下的体心立 方^[14], 但冲击波与偏振方向无关. 高压、高温使质 量转移^[15], 被辐照区域周围偶极子密度增大或减 小, 从而提高了折射率, 可用于直接波导. 综上所 述, 对于立方晶体, 强场电离与偏振无关, 与偏振有 关的非线性光学机理包括自聚焦、逆韧致辐射和库 仑爆炸.

实验观察到不同偏振的飞秒激光在LiF晶体 内部的加工形貌不同,因为库仑爆炸仅发生在表面 而非内部,所以本文尝试用自聚焦或逆韧致辐射来 解释偏振对加工形貌的影响. 自聚焦系数与非线 性折射率成正比, LiF 晶体的非线性折射率能够用 Z扫描技术、反斯托克斯拉曼或者时间分辨光谱等 方法来测量. Z 扫描技术被用来测量 1064, 532, 355 和266 nm 四个波长下的非线性折射率^[16].反斯托 克斯拉曼实验不仅可测量532 nm 处的三阶非线性 极化率张量元的相对值[17],而且以石英晶体为参 考值, 可测量出 694 nm 处非线性极化率的绝对值 与偏振的关系^[18].用时间分辨光谱方法测量激光 偏振平行于 (100) 晶向时 LiF 晶体在 1064 nm 处的 非线性折射率^[19]. 据我们所知, LiF 晶体在钛宝石 飞秒激光波长800 nm 附近的非线性折射率以及非 线性折射率随偏振的变化关系尚未测量. 本文采用 改进的Z扫描装置^[20],测量LiF晶体在各个偏振方 向下的非线性折射率.

加工形貌随偏振的变化,要么是各向异性的非 线性折射率导致,要么是偏振依赖的逆韧致辐射系 数引起.导带电子在激光电场作用下受迫振动,运 动方向与偏振方向相同,导带电子通过逆韧致辐 射从激光中吸收能量^[21],然后从导带底跃迁到较 高能级,接着导带电子与价带电子碰撞后回到导带 底,同时让价带电子跃迁到导带.在脉宽时间内, 逆韧致辐射和碰撞不断重复,引起雪崩电离,导带 电子密度呈指数式增长[22]. 晶体内的无辐射跃迁 过程产生的能量都传递给晶格,使晶格温度超过熔 点,从而被加工.不同偏振下原子间距不同,假设 导带电子寿命随原子间距成正比,由于逆韧致辐射 系数与导带电子寿命成反比,因此原子间距越大的 偏振方向, 逆韧致辐射和碰撞产生的导带电子数越 少. 不同偏振下, 晶体通过逆韧致辐射和无辐射跃 迁,从激光得到的能量不同,可能导致晶体的加工

形貌不同.

2 实 验

用飞秒激光辐照六面抛光的LiF晶体(福晶科 技),装置如图1所示. 飞秒激光器 (Spectra Physics Spitfire)的光束被可翻折镜片分为两束,一束用于 闭孔Z扫描实验,另外一束用于激光微加工.为了 用Z扫描技术测量非线性折射率随偏振的变化,用 半波片调节偏振方向,而且半波片前放置了格兰棱 镜,保证入射的激光为完全线偏光.四分之一波片 与激光器的偏振方向夹角为45°, 使激光变为圆偏 光,因此偏振分束器透射和反射的光功率接近.反 射光不仅用于Z扫描测量的参考光,而且用载玻片 反射到自相关仪(APE mini)内,用于测量脉宽.Z 扫描的透镜焦距为300 mm,样品用分辨率为1 µm 的一维电动位移平台(大恒光电GCD 014100)移 动. 光束分析仪 (Spiricon LW230) 测量透镜后不 同位置的腰斑直径. 光纤光谱仪 (Ocean Optics USB2000+)测量飞秒激光的中心波长 $\lambda = 787$ nm. 分别用热探测器 (Coherent PM3) 和硅探测器 (Coherent OP-VIS2)测量参考光和信号光, 然后通过 功率计表头(Coherent Fieldmax TO)输入到计算 机中. Z扫描的光路比较常见,详细的光路可以参 考文献 [20].



图 1 飞秒激光辐照及测试光路示意图 PBS, 偏振分束器; HWP, 半波片; QWP, 四分之一波片

Fig. 1. Illustration of the light path for femtosecond laser irradiation and measurement. PBS, polarized beam splitter; HWP, half wave plate; QWP, quarter wave plate.

立方晶体被飞秒激光加工的装置如图1右边 所示.功率计放置在物镜下方距离物镜二倍焦距 处,中性密度衰减器(Thorlabs NDC-100 C)用来 调节单脉冲能量.物镜(Nickon)倍数为10,显微镜 的筒长为200 mm,因此该物镜的焦距为20 mm. LiF晶体的上表面完成对焦后,被三维移动平台 (Prior Stage II)朝着物镜移动距离*d* = 600 μm.固 定单脉冲能量、物镜焦距、聚焦深度和脉宽,用半波 片(Thorlabs)改变偏振方向,得到不同偏振的加工 形貌.用光学显微镜(Nickon Eclipse ME600)观察 加工形貌,然后用二向色镜后的CCD(明美MC50) 拍照.

3 结果与讨论

3.1 LiF 晶体内加工形貌的偏振依赖现象

不同偏振方向的单个飞秒激光脉冲在LiF晶 体内部加工形貌不同.如图2(a)中的主视图所示, (100)偏振下飞秒激光加工区域的长度明显长于 (110) 偏振. 设激光沿晶轴坐标系的 z 轴入射, 偏振 沿(100)晶向,即偏振方向与x轴夹角为0°时,起 点距离表面 699 µm, 丝长度为 167 µm, 光丝终点 距表面866 µm; 偏振沿 (110) 晶向, 即偏振方向与 x轴夹角为45°时,起点距离表面756 µm,丝长度 为116 µm, 光丝终点距表面 872 µm. 由于空气和 LiF 晶体界面的折射, 以no 表示LiF 晶体的折射 率, 焦点离表面距离为 $n_0d = 833$ µm, 因此加工 区域的终点在透镜焦点附近. 由图2(b)和图2(c) 可知, 微裂纹沿着[100]以及[010]晶向, 可能由激 光加工引起的热应力或者微爆炸作用力引起. 由 于LiF晶体的滑移系为 {110} (110) [23], 在外力作用 下,沿(100)晶向的分力最大,因此(100)晶向的强 度最低^[24],裂纹沿着[100]或者[010]晶向.

一方面加工的长度与偏振有关,另一方面加工 的宽度也与偏振有关.如图2(b)中的右视图所示, (100)偏振下激光的加工宽度为75 µm,长于(110) 偏振下的64 µm.利用飞秒激光在LiF内直写光栅, 如图3所示,测量光栅的衍射效率,可以计算出折 射率的改变量^[25].直写速度1000 µm/s,光栅周期 d_g 为64 µm,入射He-Ne光波长 λ_0 为633 nm,根据 $\theta_0 = asin(\lambda_0/2/d_g)$,Bragg衍射角 θ_0 为4.9 mrad. 根据Kogelnik耦合波理论,当光栅的电介质吸收 弱,而且入射光偏振方向垂直于入射面条件下^[26], 一级衍射效率 $\eta = sin^2(\pi \Delta n d_t/\lambda_0 \cos \theta_0)^{[27]}$,式中 光栅厚度 d_t 在(100)和(110)偏振下分别为723和 678 µm. (100)和(110)偏振下测量到的衍射效率 分别为2.3%和2.9%,所以(100)和(110)偏振下的 折射率改变量 Δn 分别为 4.2×10^{-5} 和 5.1×10^{-5} . 尽管实验中单脉冲能量、物镜焦距、聚焦深度、脉 宽、样品与脉冲数目都固定,仅有偏振从 $\langle 100 \rangle$ 变化 到 $\langle 110 \rangle$,加工形貌依然有所改变.



图 2 (网刊彩色) 偏振方向平行于 $\langle 100 \rangle$ 晶向以及 $\langle 110 \rangle$ 晶向的激光在 LiF 晶体内诱导的加工形貌 (a) 10 倍物 镜下的主视图; (b) 侧视图; (c) 20 倍物镜下的主视图 Fig. 2. (color online) Processing morphology induced by femtosecond laser of which the polarization directions are parallel to crystal orientations $\langle 100 \rangle$ and $\langle 110 \rangle$: (a) Front view under the objective lenses with the magnification of 10 times; (b) side view; (c) front view under the objective lenses with the magnification of 20 times.





Fig. 3. Grating written directly by femtosecond laser, polarization of femtosecond laser is parallel to (a) $\langle 100 \rangle$, (b) $\langle 110 \rangle$.

立方晶体加工形貌随偏振变化并非由线性光 学引起.线性光学包括菲涅耳反射、双折射、空 气与材料界面的反射和折射,根据菲涅耳公式,相 同入射角下s光与p光反射率不同,Nolte等^[28]和 Collins等^[29]都认为多个脉冲烧蚀材料后形成V形 坑,不同偏振激光在V形坑与材料界面处的反射率 不同,导致激光加工形貌受到偏振的影响.本实验 仅使用单个脉冲,加工区域没有形成V形坑,加工 区域不会发生反射.加工形貌依赖偏振的现象,自 聚焦随偏振变化可能是原因之一^[8].自聚焦系数与 非线性折射率成正比,因此需要掌握不同偏振下的 非线性折射率.

3.2 各向异性的非线性折射率

尽管加工形貌和自聚焦都随偏振变化,但是自 聚焦对加工形貌的影响尚不清楚,有待进一步的研 究.自聚焦系数与非线性折射率成正比,用闭孔Z 扫描装置测量不同偏振下的非线性折射率.

偏振方向平行于 (100) 晶向时, 非线性折射率 从闭孔Z扫描曲线中得到. 用Z扫描技术测量了 透过率T随位置z的变化,如图4中的方形点所示. 吸收峰和谷的透过率分别为124%和71%,峰谷间 距 ΔT_{p-v} 为53%. 样品前功率P用硅探测器测量 得0.375 mW, 自相关仪测得脉宽 τ 为 208 fs, 重复 频率R为1 kHz, 光束分析仪结合一维电动位移 台,测量出Z扫描装置中透镜后的束腰半径 ω_0 和 瑞利距离 z₀ 分别为 31.4 μm 和 2.95 mm, 峰值光强 $I_0 = 4(\ln 2/\pi)^{0.5} P/(R\tau\pi\omega_0^2) = 1.80 \times 10^{16} \text{ W/m}^2.$ 样品厚度L用游标卡尺测量得1.97 mm, 而且线 性吸收系数 α_1 测量为230 m⁻¹, 所以样品的有 效厚度 $L_{\text{eff}} = (1 - \exp(-\alpha_1 L))/\alpha_1 = 1.93$ mm. 小孔透过率 S 的测量值为 6.37%. 如果相位改变 $\Delta \Phi_0 = \Delta T_{p-v} / (0.406(1-S)^{0.25})$ 的数值小于 π , (1a)式就适用于计算非线性折射率^[30]. 由于所 有偏振方向的 $\Delta \Phi_0$ 值都小于 π , (100)偏振下 $\Delta \Phi_0$ 值为1.33,因此(1a)式适用于求解不同偏振下的 非线性折射率,其中(100)偏振下n2的实验值为 $4.82 \times 10^{-21} \text{ m}^2/\text{W}.$

$$n_2 = \frac{\lambda \Delta T_{\text{p-v}}}{0.812\pi (1-S)^{0.25} L_{\text{eff}} I_0},$$
 (1a)

$$T(u, \Delta \Phi_0) = 1 + \frac{4\Delta \Phi_0(u+u_0)}{[(u+u_0)^2 + 9][(u+u_0)^2 + 1]}.$$
 (1b)

偏振方向平行于 $\langle 100 \rangle$ 晶向时,闭孔Z扫描的 拟合曲线与实验数据一致. 拟合曲线如图 4 中实线 所示, $u = z/z_0$ 表示 z 轴的相对坐标. (1b) 式的拟 合在MATLAB中用最小二乘法完成, u₀是由于测试时样品原点未放置在焦点处引起的.



图 4 偏振平行于 (100) 晶向时 LiF 晶体的闭孔 Z 扫描 曲线

Fig. 4. Close-aperture Z-scan curve of LiF crystal when the polarization direction is parallel to the crystal orientation $\langle 100 \rangle$.

利用闭孔 Z 扫描技术, 测量出各个偏振方向下的非线性折射率. 图5 中的圆点展示了各个偏振方向下的非线性折射率. 偏振方向与x轴, 即 $\langle 100 \rangle$ 晶向的夹角为 α , α 组成公差为8°、从0°变化到184°的等差数列. 偏振方向用半波片调节, 然后用闭孔 Z 扫描技术测量非线性折射率, 并且用自相关仪实时测量脉宽. 测量的非线性折射率以90°为周期变化. 为了解释这个周期性现象, 有必要推导出非线性折射率与偏振方向的关系. 令偏振方向与晶轴坐标系x, y, z的夹角分别为 α , β 和 γ . 利用点群 $m\bar{3}m$ 的张量元对称性^[31], LiF 的非线性极化率表示如(2a) 式,

$$\chi_{\text{eff}}^{(3)} = \chi_{xxxx}^{(3)} + 2(\chi_{xxyy}^{(3)} + \chi_{xyxy}^{(3)} + \chi_{xyyx}^{(3)} - \chi_{xxxx}^{(3)})(\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \cos^2 \beta \cos^2 \gamma + \cos^2 \gamma \cos^2 \alpha), \qquad (2a)$$

$$n_{2}(\alpha) = \frac{3}{4\varepsilon_{0}cn_{0}^{2}} \left[\chi_{xxxx}^{(3)} + \frac{1}{2} (\chi_{xxyy}^{(3)} + \chi_{xyxy}^{(3)} + \chi_{xyyx}^{(3)} - \chi_{xxxx}^{(3)}) \sin^{2}(2\alpha) \right], \quad (2b)$$

式中 ε_0 和c分别表示真空介电常数和光速, $\chi_{xxxxx}^{(3)}$, $\chi_{xxyy}^{(3)}$, $\chi_{xxyy}^{(3)}$, $\chi_{xyyy}^{(3)}$, $\mu_{\chiyyx}^{(3)}$, $\mu_{\chi}^{(3)}$, $\mu_{\chi}^$

致,如图5中的曲线所示,拟合出(3)式:

$$n_2(\alpha) (m^2/W) = 4.47 \times 10^{-21} + 1.01 \times 10^{-21} \sin^2(2\alpha).$$
(3)

结合 (2) 和 (3) 式, 计算出非线性极化率张量元 $\chi^{(3)}_{xxxx} 和 \chi^{(3)}_{xxyy} + \chi^{(3)}_{xyyx} + \chi^{(3)}_{xyyx} 分别为 3.05 × 10^{-23}$ 和 4.43 × 10⁻²³ m²/V². 激光的脉冲宽度处于飞秒 量级, 热效应、电致伸缩、导带电子的贡献都可以 忽略, 非线性极化率只能由被束缚的价带电子引 起^[32], 因此符号为正, 与实验结果一致.





本文实验测得 787 nm 处非线性折射率 n_2 的平 均值为 4.95×10^{-21} m²/W. 文献报道的 532 nm 处 n_2 的值为 5.73×10^{-21} m²/W, 1064 nm 处 n_2 的值 为 1.05×10^{-20} m²/W, 因此实验值与文献报道 n_2 的数量级相同^[16]. 偏振方向平行于 x 轴, 即 (100) 晶向偏振时 $\alpha = 0^{\circ}$, 拟合的非线性折射率取极小 值 4.47×10^{-21} m²/W; 偏振方向在 x 轴和 y 轴平分 线上, 即 (110) 晶向偏振时 $\alpha = 45^{\circ}$, 非线性折射率 取极大值 5.47×10^{-21} m²/W. (110) 偏振下的 n_2 比 (100) 偏振高 20%. 偏振从 (100) 转到 (110) 晶向, 非线性折射率 n_2 增大, 自聚焦效应增强, 成丝起 点离表面更浅. 不过, 图 2 显示偏振从 (100) 转到 (110) 晶向, 成丝起点离表面反而更深. 综上所述, 成丝形貌随偏振的变化不是由非线性折射率随偏 振变化引起, 而是由逆韧致辐射引起.

3.3 逆韧致辐射、雪崩电离和无辐射 跃迁模型

逆韧致辐射过程中,导带电子不仅受到光电场的作用,而且受到复合过程的影响.导带电子沿着光电场的方向即偏振方向做受迫振动,激光脉冲过去后,质量为 m_e 的导带电子以平行于偏振方向的速度运动,经过s个原子后回到价带,将能量E传递给声子.因此导带电子寿命 $\tau_c = sa/\sqrt{2E/m_e}$,

正比于原子间距*a*. 各个偏振方向下原子间距不同, 〈100〉偏振原子间距为*a*₀, 导带电子寿命取极 小值; 〈110〉偏振原子间距为 $\sqrt{2}a_0$, 导带电子寿 命取极大值. 逆韧致辐射是指导带电子多次从 光电场中吸收能量, 在导带中不断向更高能级跃 迁. 吸收的能量与逆韧致辐射系数乘以电子密度 和光强, 韧致辐射系数与导带电子寿命有关. LiF 晶体的导带电子寿命 τ_c 为1 ns^[33], 将1 ns 当作导 带电子寿命的平均值, 那么〈100〉和〈110〉偏振的 导带电子寿命分别为0.83和1.17 ns. 由于逆韧致 辐射系数 $\sigma = 1/(\varepsilon_0 m_e c n_0)^* e^2 \tau_c /(1+\omega^2 \tau_c^2)^{[21]}$, 式 中 ω 和*e*分别表示激光圆频率和电子的电荷量, 因 此〈100〉和〈110〉偏振下的 σ 分别为1.61×10⁻²⁷和 1.14×10⁻²⁷ m².

强场电离使价带电子跃迁到导带,导带电子通 过逆韧致辐射、碰撞过程发生雪崩效应,导带电子 密度呈级数增加.具体的导带电子密度变化过程 用方程 (4a) 来表达^[34],右边第一项表示强场电离 在单位时间内引起导带电子增加的数目,强场电离 率w(I)与光强I有关,用Keldysh公式来计算^[35], ρ_{VB} 和 $\rho_{VB} - \rho$ 分别表示初始时刻以及t时刻价带 中的电子数目, ρ_{VB} 为3.67×10²⁹ m⁻³;第二项表 示雪崩电离,平均每个导带电子通过逆韧致辐射能 量增加 σI ,通过碰撞使价带中的 $\sigma I/E_{g}$ 个电子跃 迁到导带;第三项表示导带电子复合,电子数目减 少.因为 τ_c 远大于脉冲宽度,所以复合过程在脉冲 时间内可以忽略,求解方程 (4a) 得到 (4b),先算出 参数 ρ_1 和b,再计算出导带电子密度 ρ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= w\left(I\right) \times \frac{\rho_{\rm VB} - \rho}{\rho_{\rm VB}} \\ &+ \frac{\sigma I}{E_{\rm g}} \times \rho \times \frac{\rho_{\rm VB} - \rho}{\rho_{\rm VB}} - \frac{\rho}{\tau_{\rm c}}, \end{aligned} \tag{4a} \\ \rho &= \rho_{\rm 1} + \left\{ -b - \frac{1}{\rho_{\rm 1}} + b \exp\left[\left(\frac{2\sigma I}{E_{\rm g}\rho_{\rm VB}} \times \rho_{\rm 1} \right) - \frac{\sigma I}{E_{\rm g}} + \frac{w}{\rho_{\rm VB}}\right)\tau\right] \right\}^{-1}, \end{aligned} \\ \rho_{\rm 1} &= \frac{\frac{\sigma I}{E_{\rm g}} - \frac{w}{\rho_{\rm VB}} + \sqrt{\left(\frac{\sigma I}{E_{\rm g}} - \frac{w}{\rho_{\rm VB}}\right)^2 + \frac{4\sigma Iw}{E_{\rm g}\rho_{\rm VB}}}}{\frac{2\sigma I}{E_{\rm g}\rho_{\rm VB}}}, \end{aligned} \\ b &= -\frac{1}{\rho_{\rm 1}} + \frac{\frac{\sigma I}{E_{\rm g}\rho_{\rm VB}}}{\frac{2\sigma I}{E_{\rm g}\rho_{\rm VB}}} \times \rho_{\rm 1} - \frac{\sigma I}{E_{\rm g}} + \frac{w}{\rho_{\rm VB}}}, \end{aligned} \tag{4b}$$

205204-5

$$\frac{\partial E}{\partial z} = \frac{\mathrm{i}}{2n_0k_0} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) E - w \times \frac{\rho_{\mathrm{VB}} - \rho}{\rho_{\mathrm{VB}}} \times \frac{E_{\mathrm{g}}}{\varepsilon_0 c n_0} |E|^{-2} E - \frac{\sigma}{2} \rho E.$$
(4c)

飞秒激光在LiF晶体内传输,一方面晶体的导 带电子密度增加,用电子密度演化方程表达;另 一方面激光能量下降,用傍轴非线性薛定谔方程 (4c)式来描述^[21]. (4c)式右边第一项描述横向 衍射,低光强下这一项起关键作用,激光经过透 镜后腰斑半径随传输方向z呈现双曲线分布,波 小.紧束缚近似计算的价带和导带间最小间距为 10.9 eV, (100) 偏振的平均带隙 10.8 eV 小于 (110) 偏振的带隙12.1 eV,分别对应于7光子电离和8光 子电离^[36]. 尽管 (100) 偏振的电离率 w 大于 (110) 偏振,但是数值模拟表明(100)偏振和(110)偏振 从激光吸收的能量接近. 不考虑偏振对带隙 Eg 的 影响, 采用 9.4 eV 作为带隙^[37]. 第三项为等离子 体,即导带电子引起,导带电子通过逆韧致辐射降 低光强.

为了求解激光与LiF 晶体相互作用时电子密度与光强的分布,必须给出晶体表面的光强分布. 到达LiF 晶体前的激光腰斑大光强小,强场电离和 雪崩电离弱,可以忽略.若飞秒激光在物镜前为平 面波,利用亥姆霍兹方程,即忽略电离的方程(4c) 得到电场 *E*在*xy* 坐标平面上的分布如下:

$$E(x, y, z = -n_0 d)$$

$$= E_0 \frac{w_0}{w_d} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{w_d^2}\right)$$

$$\times \exp\left[i\left(\boldsymbol{k}_0 z_d - \arctan\left(\frac{\lambda z_d}{\pi w_0^2}\right)\right)\right]$$

$$\times \exp\left(i\frac{\boldsymbol{k}_0 \left(x^2 + y^2\right)}{2R(d)}\right), \quad (5)$$

上式作为方程组 (4) 的边界条件, 式中 w_0 , w_d 分 别为焦点处和样品表面的腰斑半径, 束腰半径 $w_0 = \lambda f / \pi w_1 = 1.34 \mu m$, 其中物镜焦距 f 是 20 mm, 透镜前的光斑半径 w_1 用光束分析仪测 得为2.7 mm. 初始位置 $z_d = -f + d$, $E_0 和 R(d)$ 分 别表示焦点处电场强度和曲率半径. 由于空气与 LiF 晶体界面的折射, 实际的焦点位于LiF 晶体内 部 $n_0 d$ 处, 设该处为传播方向z的原点, 线性折射率 n_0 为1.39^[38]. 样品前的单脉冲能量测量值为128 μ J, 而脉冲宽度 τ 用自相关仪测量为183 fs. 用分 布傅里叶法求解方程(4b),(4c)和(5),得到导带电子密度和光强在LiF晶体内的分布如图6所示.





偏振方向转动时电子密度在*xz*平面上的分 布不同. 图 6 右边的颜色条表示电子密度以10 为底的对数,图6(a)和图6(b)的焦点附近区域 的电子密度均高达1×10²⁸ m⁻³,超过损伤阈值 10²⁷ m⁻³^[7,29],这与图2中加工区域位于焦点附近 一致.从图6可以看出,偏振平行于(100)时的电子 密度大于(100)偏振的电子密度,定性地解释了偏 振平行于(100)时的烧蚀长度大于(100)偏振.

进一步定量地解释偏振平行于 (100) 的烧蚀长 度大于 (100) 偏振, 依赖于沿传播方向的电子密度 或者晶格温度分布. 由于飞秒激光脉宽短, 电子来 得及响应但是晶格来不及响应,因此晶体被飞秒激 光辐照后, 电子温度迅速升高, 晶格仍是室温^[39]. 电子和晶格间存在很高的温度梯度,推动热量从 电子传递给晶格. 电子和晶格热传递的过程至少 100 ps, 原因是脉宽只有在100 ps以上时, 热传递 模型推导出的阈值通量与√7成正比的规律才适 用^[40].多光子电离和雪崩电离产生的电子,位于 较高能量的导带,电子不稳定,一定时间后就回到 低能量的价带,这个过程称为复合.除了辐射跃迁, 还有电子-声子碰撞复合、缺陷态俘获复合、深能级 俘获复合、俄歇复合等无辐射跃迁过程[41]. 电子 -声子弛豫复合、缺陷态俘获复合和深能级辅助复 合都把电子损失的能量转移给晶格^[42],缺陷态俘 获复合使复合时间长达几十纳秒^[22].晶体内部俄 歇复合产生的电子不能运动到晶体外,于是俄歇电 子将把复合时电子损失的能量传递给晶格. 总的来 说,无辐射跃迁过程中电子损失的能量都传递给晶 格. 加工区域的晶格通过声子耦合传递给附近区 域,经过几微秒降到室温,因此重复频率在200 kHz 以上的激光能够观察到热累积效应^[43].

飞秒激光加工电介质的过程中,电子作为能量 传递的媒介,把能量从激光传递给电介质.由能量 守恒,透明电介质的最终温度*T*如下:

$$\begin{split} T &= T_{0} + \frac{\rho E_{\rm g}}{d_{\rm sl} c_{\rm ps}} \\ & (\rho E_{\rm g} \leqslant (T_{\rm m} - T_{0}) \, d_{\rm sl} C_{\rm ps}), \\ T &= T_{\rm m} \\ & ((T_{\rm m} - T_{0}) \, d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl}), \\ T &= T_{\rm m} + \frac{\rho E_{\rm g} - (T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl})}{d_{\rm sl} C_{\rm pl}} \\ & ((T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl}) \\ & < \rho E_{\rm g} \leqslant (T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl} \\ & + (T_{\rm v} - T_{\rm m}) d_{\rm sl} C_{\rm pl}), \\ T &= T_{\rm v} \\ & ((T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl} \\ & + (T_{\rm v} - T_{\rm m}) d_{\rm sl} C_{\rm pl} < \rho E_{\rm g} \\ & \leqslant (T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl} \\ & + (T_{\rm v} - T_{\rm m}) d_{\rm sl} C_{\rm pl} + \Delta H_{\rm v}), \\ T &= T_{\rm v} + [\rho E_{\rm g} - (T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} - \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl} \\ & - (T_{\rm v} - T_{\rm m}) d_{\rm sl} C_{\rm pl} - \Delta H_{\rm v} d_{\rm sl}] \times (d_{\rm v} C_{\rm v})^{-1} \\ & (\rho E_{\rm g} > (T_{\rm m} - T_{0}) d_{\rm sl} C_{\rm ps} + \Delta H_{\rm m} d_{\rm sl} \\ & + (T_{\rm v} - T_{\rm m}) d_{\rm sl} C_{\rm pl} + \Delta H_{\rm v} d_{\rm sl}] \end{pmatrix}, \end{split}$$

式中室温 T_0 为20°C, LiF 晶体的密度 $d_{\rm sl}$ 为2.635 g/cm³. 等压比热容 $C_{\rm ps}(T/{\rm K}) = 2.2694 + 1.726 \times 10^{-4}T - 3.040 \times 10^{-7}T^2 + 6.738 \times 10^{-10}T^3 - 196.23/(T + 273.16), 以室温为起点、 熔点为终点积分,求得<math>C_{\rm ps}$ 的平均值为2.057 J/(g.°C). LiF 晶体的熔点 $T_{\rm m}$ 为848.1°C,融化焓 $\Delta H_{\rm m}$ 为 1.044×10^3 J/g^[44]; 沸点 $T_{\rm v}$ 为1676°C, 气化焓 $\Delta H_{\rm v}$ 为8.231 × 10³ J/g,等压比热容 $C_{\rm pl}$ 为2.501 J/(g.°C).利用(6)式求解出LiF 晶体在飞秒激光辐照时的温度分布.

LiF晶体沿激光传播方向的的温度分布与激 光偏振有关. 晶格在电子无辐射跃迁过程中获得 能量,随之晶格温度升高. 无论是 〈100〉偏振还是 〈110〉偏振,图7中的温度分布在焦点附近都出现 一个峰,说明焦点附近温度最高. 位置 z 从表面向 焦点移动,当温度升到 T_m时,部分晶格融化,恒压 状态下 LiF 晶体固态液态共存,因此图7中出现温 度恒等于T_m的线段;位置z继续向焦点移动,当 晶格温度超过Tm,晶格完全融化,冷却后形成多晶 体,晶体被加工;位置移动到焦点附近,当晶格温 度达到沸点T_v,部分液化的晶格气化,恒压状态下 LiF 晶体液态气态共存,因此图7中出现温度恒等 于T_v的线段. 被激光辐照区域的温度升高, 完全熔 化甚至气化后凝固, LiF单晶体因为加工变成含有 气孔的多晶体. 图2中被激光辐照区域之所以呈黑 色,是因为气化膨胀形成的孔洞界面的反射,以及 多晶体晶面的反射, 使含有气孔的多晶体不透明. 当且仅当温度超过Tm的区域完全融化,该区域被 激光加工. (100)偏振时完全融化区域的起点距离 表面 734 µm,终点距离表面 927 µm,被加工区域 的长度为193 μm; (110) 偏振时完全融化区域的起 点为752 µm,终点为909 µm,被加工区域的长度 为157 µm. 模拟结果表明: 偏振方向沿 (110) 时加 工的起点到表面的距离是 (100) 偏振的 1.03 倍, 而 实验观察到偏振方向沿(110)晶向时加工的起点 到表面的距离是 (100) 偏振的 1.08 倍, 误差 4.63%; 偏振方向沿(110)晶向的加工终点到表面的距离 是(100)偏振的0.981倍,而实验观察到偏振方向 沿 (110) 晶向的加工终点到表面的距离是 (100) 偏 振的1.01倍,误差2.87%.模拟误差在5%以内,清 楚地解释了 (100) 偏振的加工长度大于 (110) 偏振. 总之, 逆韧致吸收、雪崩电离和无辐射跃迁模型得 到的温度分布,与实验的加工形貌基本一致.



图 7 不同偏振下晶体温度沿 z 轴的分布 Fig. 7. Distribution of crystal temperature along z axis at different polarization.

4 结 论

LiF 晶体被飞秒激光加工的实验中,加工形 貌随着偏振方向的改变而改变.一方面偏振方 向平行于 (110) 晶向时,加工的起点到表面的距离 是 (100) 偏振的1.08倍,另一方面偏振方向平行于

(110) 晶向时, 加工终点到表面的距离是(100) 偏 振的1.01 倍. 不同偏振的飞秒激光在立方晶体 内部诱导的微结构不同,可能的机理是自聚焦或 者逆韧致辐射. 自聚焦系数与非线性折射率n₂ 成正比,为了掌握自聚焦随偏振的变化关系,本 文报道了任意偏振下LiF 晶体在钛宝石激光波 长处的 n_2 . Z 扫描技术测量得 $n_2(\alpha)(m^2/W) =$ $4.47 \times 10^{-21} + 1.01 \times 10^{-21} \times \sin^2(2\alpha)$, 式中 α 为位 于 {001} 面上的偏振方向与 (100) 晶向的夹角. 偏 振方向从(110)转动到(100),非线性折射率减小, 因而自聚焦效应减弱. 如果自聚焦引起加工形貌随 偏振变化, 那么 <100> 偏振下加工起点距离表面比 (110)偏振距离表面的距离更长,但是实验中(100) 偏振下加工起点距离表面比 (110) 偏振下更短.因 此加工形貌随偏振变化并非由依赖偏振的自聚焦 引起.为了调查加工形貌随偏振变化的原因,本文 建立了逆韧致辐射、雪崩电离和无辐射跃迁的模 型,我们认为无辐射跃迁对于激光加工材料的过程 具有重要作用.因为 (110) 偏振的逆韧致辐射系数 小于(100) 偏振的系数, 所以(110) 偏振下逆韧致 辐射和雪崩电离产生的电子密度小于 (100) 偏振下 的密度. 首先逆韧致辐射、雪崩电离使激光能量传 递给电子,该过程用电子密度演化方程以及傍轴非 线性薛定谔方程描述,求解出导带电子密度;然后 无辐射跃迁过程中电子将能量传递给晶格,该过程 用能量守恒描述,计算出晶格温度沿传播方向的分 布:最后晶格温度升高到熔点以上的区域被加工. 模拟结果表明,一方面偏振方向沿(110)时加工的 起点到表面的距离是 (100) 偏振的 1.03 倍, 另一方 面偏振方向沿(110)晶向的加工终点到表面的距离 是 (100) 偏振的 0.981 倍, 与实验结果误差在 5% 以 内. 模拟和实验基本一致, 证明了依赖偏振的逆韧 致辐射导致加工形貌随飞秒激光偏振变化,有助于 推动电介质在飞秒激光诱导下形成微结构的应用.

感谢中国科学院上海光学精密机械研究所的博士生郭 晓杨与作者讨论非线性薛定谔方程的求解.

参考文献

- Beresna M, Gecevičius M, Kazansky P G 2011 Opt. Mater. Express 1 10117
- [2] Dong M M, Wang C W, Wu Z X, Zhang Y, Pan H H, Zhao Q Z 2013 Opt. Express 21 15522
- [3] Shimotsuma Y, Hirao K, Kazansky P G, Qiu J 2005 Jpn. J. Appl. Phys. 44 4735

- [4] Song J, Wang X, Hu X, Dai Y, Qiu J, Cheng Y, Xu Z
 2008 Appl. Phys. Lett. 92 092904
- [5] Qiu J, Jiang X, Zhu C, Shirai M, Si J, Jiang N, Hirao K 2004 Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 43 2230
- [6] Shimotsuma Y, Kazansky P G, Qiu J, Hirao K 2003 Phys. Rev. Lett. 91 247405
- [7] Balling P, Schou J 2013 Rep. Prog. Phys. 76 036502
- [8] Dharmadhikari A, Alti K, Dharmadhikari J, Mathur D 2007 Phys. Rev. A 76 033811
- [9] Kaiser A, Rethfeld B, Vicanek M, Simon G 2000 Phys. Rev. B 61 11437
- [10] Stoian R, Ashkenasi D, Rosenfeld A, Campbell E E B
 2000 Phys. Rev. B: Condens. Matter Mater. Phys. 62
 13167
- [11] Ter-Mikirtychev V V 1995 Opt. Commun. 119 109
- [12] Li S X, Bai Z C, Huang Z, Zhang X, Qin S J, Mao W X 2012 Acta Phys. Sin. 61 115201 (in Chinese) [李世 熊, 白忠臣, 黄政, 张欣, 秦水介, 毛文雪 2012 物理学报 61 115201]
- [13] Liu T H, Hao Z Q, Gao X, Liu Z H, Lin J Q 2014 Chin. Phys. B 23 085203
- [14] Vailionis A, Gamaly E G, Mizeikis V, Yang W, Rode A V, Juodkazis S 2011 Nat. Commun. 2 445
- [15] Mermillod-Blondin A, Burakov I, Meshcheryakov Y, Bulgakova N, Audouard E, Rosenfeld A, Husakou A, Hertel I, Stoian R 2008 Phys. Rev. B 77 104205
- [16] de Salvo R, Said A A, Hagan D J, van Stryland E W, Sheik-Bahae M 1996 IEEE J. Quantum Electron. 32 1324
- [17] Bombach R, Hemmerling B 1992 Appl. Opt. 31 367
- [18] Maker P, Terhune R 1964 Phys. Rev. 137 801
- [19] Milam D, Weber M J, Glass A J 1977 Appl. Phys. Lett. 31 822
- [20] Liu F, Xing Q R, Hu M L, Li Y F, Wang C L, Chai L, Wang Q Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 017806 (in Chinese)
 [刘丰, 邢岐荣, 胡明列, 栗岩锋, 王昌雷, 柴路, 王清月 2011 物理学报 60 017806]
- [21] Couairon A, Mysyrowicz A 2007 Phys. Rep. 441 47
- [22] Wu S, Wu D, Xu J, Hanada Y, Suganuma R, Wang H, Makimura T, Sugioka K, Midorikawa K 2012 Opt. Express 20 28893
- [23] Sirdeshmukh D B, Rao K K 1988 J. Mater. Sci. Lett. 7 567
- [24] Brookes C A, O'Neill J B, Redfern B A W 1971 Proc.
 R. Soc. A: Math. Phys. Eng. Sci. 322 73
- [25] Zhao Q Z, Qiu J R, Yang L Y, Jiang X W, Zhao C J, Zhu C S 2003 Chin. Phys. Lett. 20 1858
- [26] Yin Q, Wu J, Qian G, Ma X H 2008 Opt. Optoelectron. Technol. 6 25
- [27] Kogelnik H 1969 Bell Syst. Tech. J. 48 2909
- [28] Nolte S, Momma C, Kamlage G, Ostendorf A, Fallnich C, von Alvensleben F, Welling H 1999 Appl. Phys. A 68 563
- [29] Collins A, Rostohar D, Prieto C, Chan Y K, Oconnor G M 2014 Opt. Lasers Eng. 60 18
- [30] de Salvo R, Sheik-Bahae M, Said A A, Hagan D J, van Stryland E W 1993 Opt. Lett. 18 194
- [31] Shang C, Hsu H 1987 IEEE J. Quantum Electron. 23 177

- [32] van Stryland E W, Hagan D J 2009 Self-focusing: Past, Present (Berlin: Springer) p573
- [33] Tolk N H, Albridge R G, Barnes A V, Haglund R F, Hudson L T, Mendenhall M H, Russell D P, Sarnthein J, Savundararaj P M, Wang P W 1987 Desorption Induced by Electronic Transitions DIET III, Springer Series in Surface Sciences (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg) p284
- [34] Burakov I M, Bulgakova N M, Stoian R, Mermillod-Blondin A, Audouard E, Rosenfeld A, Husakou A, Hertel I V 2007 J. Appl. Phys. 101 043506
- [35] Keldysh L 1965 Sov. Phys. JETP 20 1307
- [36] Chaney R, Lafon E, Lin C 1971 Phys. Rev. B 4 2734
- [37] Hamrin K, Johansson G, Gelius U, Nordling C, Siegbahn K 1970 Phys. Scr. 1 277

[38] Li H H 1976 J. Phys. Chem. Ref. Data 5 329

- [39] Chichkov B, Momma C, Nolte S, Alvensleben F, Tunnermann A 1996 Appl. Phys. A 63 109
- [40] Stuart B, Feit M, Herman S, Rubenchik A, Shore B, Perry M 1996 Phys. Rev. B: Condens. Matter 53 1749
- [41] Petite G, Daguzan P, Guizard S, Martin P 1996 Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B: Beam Interact. Mater. Atoms 107 97
- [42] Luque A, Martí A, Antolín E, Tablero C 2006 Phys. B: Condens. Matter 382 320
- [43] Eaton S M, Zhang H B, Herman P R, Yoshino F 2005 Opt. Express 13 4708
- [44] Douglas T B, Dever J L 1954 J. Am. Chem. Soc. 76 4826

Influence of polarization on irradiating LiF crystal by femtosecond laser*

Wang Cheng-Wei¹⁾²⁾³⁾ Zhao Quan-Zhong^{2)†} Zhang Yang²⁾ Wang Guan-De²⁾ Qian Jing²⁾ Bao Zong-Jie²⁾ Li Yang-Bo²⁾ Bai Feng²⁾ Fan Wen-Zhong²⁾

1) (School of Physics Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)

2) (State Key Laboratory of High Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of

Sciences, Shanghai 201800, China)

3) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(Received 16 March 2015; revised manuscript received 27 May 2015)

Abstract

The processing morphology of cubic crystal LiF irradiated by femtosecond laser varies with the polarization direction. When the polarization direction is parallel to the crystal orientation $\langle 110 \rangle$, the distance between the starting point and the surface is 1.08 times that along $\langle 100 \rangle$ polarization, and the distance between the end point and the surface is 1.01 times. While the cubic crystal is irradiated by a femtosecond laser, self-focusing and inverse bremsstrahlung are two probable mechanisms dependent on polarization. In order to investigate the relation between the self-focusing and polarization, in this paper we report the nonlinear refractive index n_2 of LiF crystal which is linear with respect to selffocusing coefficient. The Z-scan technique is used to measure the nonlinear refractive index decreases, and the self-focusing effect becomes weaker. If self-focusing leads to the dependence of morphology on polarization, the distance between the starting point and the surface for $\langle 100 \rangle$ polarization should be longer than that for $\langle 110 \rangle$ polarization. However, the experiment exhibits an opposite result that the distance between starting point and the surface for $\langle 100 \rangle$ polarization. Therefore, the processing morphology which changes with polarization is not a consequence of the self-focusing. So in order to understand why the processing morphology varies with polarization, in

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2011CB808103) and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61178024, 11374316).

[†] Corresponding author. E-mail: zqz@siom.ac.cn

this paper we present a model which combines inverse bremsstrahlung, avalanche ionization and radiationless transition. We believe that the recombination due to radiationless transition has a great effect on laser machining. The inverse bremsstrahlung coefficient of $\langle 110 \rangle$ polarization is less than that of $\langle 100 \rangle$ polarization, as a result, the density of free electrons which are produced by inverse bremsstrahlung and avalanche ionization at $\langle 110 \rangle$ polarization is less than that at $\langle 100 \rangle$ polarization. At first, the laser energy is transferred to the free electrons by inverse bremsstrahlung and avalanche ionization, which is described by the paraxial nonlinear Schrodinger equation and evolution equation of electron density. The density of free electrons is obtained by solving the equations. Then free electrons transfer the energy to the crystal lattice in the process of recombination through radiationless transition, which is depicted by energy conservation and gives the distribution of lattice temperature along the propagation direction. Finally, the area in LiF crystal of which the lattice temperature climbs up to above the melting point is processed. According to the simulation, and the distance between the end point and the surface at $\langle 110 \rangle$ polarization is 0.981 times that at $\langle 100 \rangle$ polarization. These are consistent with the experimental results. Simulation and experimental results demonstrate that the inverse bremsstrahlung, which is dependent on polarization, is the main reason for morphology changing with the polarization of femtosecond laser.

Keywords: inverse bremsstrahlung, radiationless transition, avalanche ionization, nonlinear refractive index

PACS: 52.38.Hb, 42.65.-k, 52.50.Jm, 52.38.Mf

DOI: 10.7498/aps.64.205204